PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-280416

(43) Date of publication of application: 11.12.1991

(51) Int. Cl.

H01L 21/027 H01L 29/784 H05K 3/06

(21) Application number : 02-081624

(71) Applicant: G T C:KK

(22) Date of filing:

29.03.1990

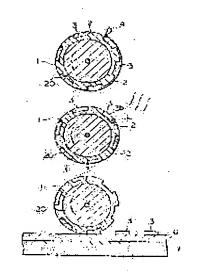
(72) Inventor: OKAZAKI AKIRA

(54) RESIST PATTERN FORMING METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To make it possible to form a fine resist pattern having suitable thickness accurately, clearly and efficiently at low cost by a method wherein viscous ink is filled in the line recesses of a printing plate, the ink on the region other than the line recesses is removed by a doctor, the ink in the recesses is hardened, and it is transferred to the substrate, whereon a thin film transistor (TFT) will be formed, which is the material to be printed.

CONSTITUTION: Line recesses 2 and 2 are formed on the corresponding resist pattern in order to form a TFT semiconductor film on a printing plate 1, ultraviolet ray hardenable ink 3 is applied on the surface, unnecessary ink is removed by scraping with a doctor, and the ink 3 is left only in the line recesses. Then, when the ink is hardened by projecting ultraviolet



rays, the innermost part of the line recesses 2 is turned to a completely hardened part 3c, and the part which comes in contact with outside air becomes an incompletely hardened layer part 3b in a viscous state. Subsequently, after the printing plate 1 has been aligned to the TFT substrate 7 on which a p-Si film 6 is formed, both of them are closely fixed, rolled and when the hardened ink 3 is transferred to the substrate 7, the resist pattern can be reproduced in a highly precise manner. Moreover, an adhesive or viscous film or a photoresist can be applied to the substrate in advance.

LEGAL STATUS

Date of request for examination [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-280416

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月11日

H 01 L 21/027 29/784 H 05 K 3/06

F 6921-4E 2104-4M 9056-4M

-4M H 01 L 21/30 -4M 29/78 361 E 311 F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

ᡚ発明の名称 レジストパターンの形成方法

②特 願 平2-81624

②出 願 平2(1990)3月29日

⑩発明者 岡崎

東京都文京区湯島 3 丁目31番 1 号 株式会社ジーテイシー

内

勿出 願 人 株式会社ジーティシー

東京都文京区湯島3丁目31番1号

邳代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明 細 音

1. 発明の名称

レジストパターンの形成方法

- 2. 特許請求の範囲
- (2)前記被印刷体である薄膜トランジスタ形成用基板上に粘着性又は接着性を発揮する被膜を 予め堕布した後、前記印刷用凹版の画線凹部内で 硬化されたインキを転写することを特徴とする請 求項1記載のレジストパターンの形成方法。
- (3) 前記被印刷体である薄膜トランジスタ形成用基板上に予めフォトレジストを整布した後、前記印刷用凹版の画線凹部内で硬化されたインキ

を転写することを特徴とする請求項1記載のレジ ストパターンの形成方法。

3、発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、半導体装置等を製造するためのフォトリソグラフィー技術で用いるレジストパターンを高精度にかつ量産的に形成できる方法に関する。 く従来の技術及び発明が解決しようとする課題> 薄膜トランジスター(TFT)によって各画素のスイッチングを行うアクティブマトリックススの表記では、高画質を得ることがである。このアクティブマーリックス方のとかでする利点を有している。このアクティブマートリックス方式のしてDは、ポケットTV、ポータブルTVに最易で、ポケットTVにおり、サブルTVによりで、カーでは、このな品ディスプレイを対角20イで研究が盛んに行なわれている。

ところでこの液晶ディスプレイを大型化する場合、液晶ディスプレイのTFTの部分を製作する際に行なわれているフォトリッグラフィー工程、

つまりレジストを堕布、 寫光、 現像してレジストパターンを形成した後エッチング処理を行うフォトリッグラフィー工程で用いる 製造装置、 特に大型露光装置を開発するために 英大な費用が必要になる問題が生じている。

このような問題に対処するために、従来より、 金属板のエッチング用レジストパターンや回路パ ターンを形成する際に広く採されているスクリー ン印刷法やオフセット印刷法を利用することが提 客されている。

スクリーン印刷法はメッシュ状スクリーンに所定のパターンのインキ遊話マスクを形成し、貫通透過部からインキを通ささせてて被印刷体に付着しまり印刷を行う方法である。この印刷が各島なので、耐食性に優れたレジストパターンを印刷できる利点がある。しかしながらこのアリーンの印刷が困難である。

また、オフセット印刷法は、PS版に親油性部

とを目的とする。

<課題を解決するための手段>

本発明では、印刷用凹版の画線凹部に粘性インキを充填し、画線凹部以外のインキをドクターで除去し、ついで画線凹部内のインキを硬化させ、この後に画線凹部内で硬化されたインキを被印刷体である薄膜トランジスタ形成用基板に転写して、レジストパターンを形成することにより前記課題の解決を図った。

この形成方法で用いる凹版の版材には、通常、鍋、鍋合金、ステンレス等の金属板が利用するが、その他にもガラス、セラミック等各種の版材を利用することができる。また印刷用版は、通常ゴムローラに巻き付けられた版鍋ローラーの状態で用いられるが、平板状の状態で利用することもできる。

印刷用版に所定パターンの画線凹部を形成する 手段は特に限定されるものでなく、 研磨された版 材に敬細切削法で画線凹部を形成するような機械 的な手段や、フォトファブリケーション技術を利

と親水性邸を形成し、親水性邸に水分を保持させ て油性インキを反発させ、親油性部のみに選択的 にインキを付着させ、かかるインキパターンを被 印刷体に印刷する方法である。このオフセット印 刷法では、印刷遺性をあげるために、版上のイン キパターンを一度ゴムブランケットに転写し、こ の後に被印刷体に再転写している。このオフセッ ト印刷法は、比較的微細な画線を得ることができ る利点がある。しかしながらこのオフセット印刷 法では、インキング方式や2回の転写操作等の関 係により印刷される画線が1μα程度の薄いもの となり、印刷画線にピンホールや断線が発生し易 い欠点がある。またこの問題に対処するために版 に付着させるインキの腹厚を増すと、その影響で 印刷画線が太くなり100~200μm 程度の線 幅が限界となってしまう。

本発明は上記の問題点に鑑みなされたもので、 数細で且つ適度な厚みを有するレジストパターン を正確且つ鮮明に、また効率的且つ安価に形成し できるレジストパターンの形成方法を提供するこ

用してエッチングして画線凹部を形成するといった化学的な手段など各種の手段を採用できる。このようにして形成される画線凹部の線幅は通常3~70μm程度、深さ(版深)は1~10μm程度である。

また印刷用凹版の画線凹部内のインキの硬化は、 熱を加えたり、紫外線(UV)、赤外線(IR)や電子線(EB)等の放射によって行うことができる。

基板への転写を容易に行える利点がある。

しかし本発明のレジストパターンの形成方法で 利用できるインキは、このような嫌気性タイプの ものに限定されることはない。

画線凹部内で硬化されたインキの薄膜トランジスタ形成用基板への転写が容易でない場合は、基板上に予め薄く粘着性又は接着性の被膜を形成する材料としては、各種市販品があり、接着・粘着過程が溶削賦活型、無限活型、圧力賦活型、化学反応型のもの等がある。この場合、塗布された粘着性又は接着性の被膜の除去は、ブラズマ等のドライエッチング、エッチング液によるウエットエッチングまのエッチング法によって行うことができる。

また表面に凹凸のある薄膜トランジスタ形成用 基板、例えばプロセスを経た基板に本発明の形成 方法でレジストパターンを形成する場合は、基板 上に予めフォトレジストを塗布した後、インキの 転写を行うと良い。基板に塗布されたフォトレジ

る 薄膜トランジスタ 形成用 基板に 転写されるインキは 凹版の 画線 凹部内に 収容されているので、 転写する際にインキが押し潰されることはない。 従って本発明の 形成方法によれば、 版の 画線 凹部の 深さに応じた 遺宜な厚みのレジストパターンを 形成できる。

さらに被印刷体である薄膜トランジスタ形成用 基板上に予め薄い接着性/粘着性被膜を塗布して 本発明の形成方法を行うと、版の画線凹部内で硬 化されたインキが接着性/粘着性被膜に付着して 基板側に引っ張られるので、転写を容易に行なう ことができる。

プロセスを経たTFT基板等、表面に凹凸のある 基板に本発明の形成方法でレジストパターンを 形成する場合、 基板上に予めフォトレジストを 繁布すると、 基板の表面が平滑化されるためインキの付着が良く、インキの転写が良好に行なわれる。またフォトレジストは有機物であり、 表面が柔軟なので、 画線凹部内のインキと良好に密着する。この点でもこの方法によればインキの転写が容易

ストは、転写されたインキをマスキングレジストとして無外 等で露光処理した後、エッチングすることにより不要部分を除去される。この場合に用いるインキとしては、フォトレジストが無外線 硬化型のものであれば、集外線を遮蔽できるカーボンブラック、集外線吸収額料等が混合されたインキが好適である。

<作用>

本発明のレジストバターン形成方法では、、版として凹版を使用し、この凹版の画線凹部に充填したインキを硬化させた後被印刷体である再膜トランジスタ形成用基板に転写するので、硬化処理によりインキは画線凹部内において増粘または硬化し、インキの流動性は崩滅する。そして非流動状態となったインキは版上でパターニングされた形状をそのままに保持して基板に転写される。

従ってこの形成方法によれば、微細パターンを 有するインキ暦(レジストパターン)を版通りに形 成することができる。

また本発明の形成方法によれば、被印刷体であ

に行なわれる。

<実施例>

次に、図面を参照しつつ本発明のレジストパタ - ンの形成方法を説明する。

(実施例1)

第1図ないし第4図は本発明のレジストバターンの形成方法の一実施例を工程順に示すもので、図中符号1は印刷用版である。この印刷用版1は銅板製の凹版で、ゴムローラー20に巻き付けられている。この印刷用版1にはTFTの半導体験を形成するためのレジストバターンに対応を動いたまれている。この画線凹部2はエッチング処理によって形成されたものでその最小線幅は20μα、深さ(版深)は3μαであった。

この印刷用版 I の 表面に第 2 図に示すように、アクリルーエポキン系 紫外線硬化性インキ 3 を 塗布し、ついで不要なインキを 専い金属ブレード等からなるドクター 4 で掻き取って除去し、 画線 凹郎 2 のみにインキ 3 を残留充填させた。ここでは

インキ3として、酸素に接するとその硬化が阻害される嫌気性のものを用いた。

この後、第3図に示すように、印刷用版 1 の表面に集外線を所定時間照射してインキ3を硬化せしめた。この結果、画線凹部2の奥方にあるインキ3は完全に硬化し、この部分は完全硬化 1 のののののは不完全硬化表層の3 bでは粘着性が残っていた。

このように変則的にインキを硬化させた後、第4回に示すように、p - Si 膜 6 が形成されたTFT基板 (被印刷体) 7 の上に印刷用版 1 を設置し 正確に位置を合わせた後両者を密着させゆっくり と転がし、硬化されたインキ 3 を転移させた。印 別用版 1 が基板 7 から離れると画線凹部 2 内で硬化したインキ 3 がTFT基板 7 に転写されて最小 線幅 2 0 μα、 腹厚 3 μα のレジストパターンが 精度良く再現されていた。

このレジストパターン形成方法では、版1として凹版を使用し、この凹版1の画線凹部2に充填

幅 1 5 μ a の 画線 凹部 2 が 形成された印刷用版 1 に アクリルーエポキシ系 紫外線 硬 化性 インキを 空布した後、ドクター 4 に て版 1 の 画線 凹部 2 以外のインキ 3 を 接き落として除去し、 紫外線 照射でインキ 3 を 硬化せしめた。

ついでこの印刷用版 1 を粘着層 8 が形成された TFT基板 7 へ密着させて、硬化されたインキ 3 を基板 7 へ転写した。

この結果、TFT基板7上には最小線幅15μm、 腹厚3μm (インキ3の層が2μm + 粘着層8の 層が1μm)のレジストパターンが精度良く再現 されていた。

このレジストパターンの形成方法によれば、前

したインキ3を硬化させた後TFT基板 7 に 転写したので、インキ3は画線凹部 2 内において増粘または硬化して画線凹部 2 の形状をそのままに保持してTFT基板 7 に転写される。

従ってこの形成方法によれば、インキ3からなる数細なレジストパターンを版通りに形成することができる。

またこのレジストパターンの形成方法によれば、 TOF T 基板 7 に転写されるインキ 3 は凹版 1 の画 線凹部 2 内に収容されているので、転写する際に インキ 3 が押し潰されることはない。従ってこの 形成方法によれば、版 1 の画線凹部 2 の深さに応 じた適宜な厚みのレジストパターンを形成できる。 (実施例 2)

第5図は、請求項2のレジストパターンの形成 方法を説明するものである。

このレジストパターンの形成方法では、 TFT 基板 7 上にアクリル樹脂系粘着層 8 を 1 μ m 厚で 煙布した。

他方、実施例1と同様に、深さ2μm、最小線

記実施例 1 と同様の作用効果を得ることができる。またさらにこのレジストパターンの形成方法によれば、TFT基板 7 上に予め薄い 粘着層 8 を堕布しておくので、版 1 の画線凹邸 2 内で硬化されたインキ 3 が粘着層 8 に付着してTFT基板 7 側に引っ張られ、転写が容易に行なわれる。

〔実施例3〕

第6図ないし第8図は、請求項3の形成方法を 説明するものである。

この形成方法の対象とするTFT基板 7 は、すでにゲート電極、絶縁腹等が形成されており、その上に画葉電極、信号電極等を形成するためのインジウム・すず・酸化物(ITO)の膜 9 がスパッタされたものである、そしてこの形成方法では、このTFT基板 7 に予め Ο FPRレジスト (東京応化製)を厚き 1 μmに塑布してフォトレジスト

他方、画衆電極等を形成するためのレジストパ ターンに対応する画線凹部 2 (深さ 2 μ m)がパク ーン形成された印刷用版 1 を準備した。ついでこ の印刷用版」に、紫外線を遮蔽するカーボンブラックが混合されたノボラックーメラミン系無硬化性インキ3を墜布した後、ドクター4にて画線凹部2以外のインキ5を掻き落とし除去した。この後、遠赤外線を印刷用版1の表面に照射してインキ3を硬化せしめた。

ついでこの印刷用版 1 を、第 6 図に示すように、前記フォトレジスト層 9 が形成されたTFT基板 7 の上に設置し正確に位置合わせを行い硬化されたインキ 3 を転移させた。

ついでこのTFT基板 7 に集外線照射した。その結果、 転写された 硬化インキ 3 がマスクの機能を果たしフォトレジスト暦 9 を所定のパターンで感光させることができた。

この後現像処理を行ったところ、第 8 図に示す ように、TFT基板 7 には最小線幅 1 0 μ m 、 膜 厚 2 μ m のレジストパターンが形成された。

この形成方法では、前記実施例 1 と同様の作用 効果が得られる上に、予めTFT基板 7 にフォト レジスト暦 9 を形成したので、プロセスを経て表

ンキを被印刷体である薄膜トランジスタ形成用基板に転写してレジストパターンとすることを特徴とする方法なので、硬化処理によりインキは画線凹部内において増粘または硬化し、インキの流動性は消滅する。そしてインキは非流動状態となって版上でパターニングされた形状をそのままに保持してTFT基板に転写される。

従って本発明の形成方法によれば、インキからなる微細なレジストパターンを版通りに形成することができる。

また本発明の形成方法によれば、TFT基板に 転写されるインキが凹版の画線凹部内に収容され ているので、転写の際にインキが押し潰されるこ とはない。従って本発明の形成方法によれば、版 の画線凹部の深さに応じた厚みのレジストパター ンを形成できる。

よって本発明のレジストパターンの形成方法によれば、 微細で且つ適度な厚みを有するレジストパターンを正確且つ鮮明に、また効率的且つ安価に形成することができる。

面が凹凸の生じたTFT基板7の表面がレジスト層9によって平滑化される。従ってこの形成方法によれば、硬化されたインキ3の転写を良好に行うことができる。またフォトレジスト層9は有機物で形成されており、表面に柔軟性があるので、画線凹部2内で硬化されたインキ3と緊密に密着できる。よってこの形成方法によれば、この点でも硬化されたインキ3の転写が良好に行なわれる利点がある。

またこの形成方法では、フォトレジスト層9上に直接マスクとなるインキ3が積層されているので、フォトレジスト層9を輝光させる際に何等位置合わせを行う必要が無く、電光処理が容易である利点がある。

<発明の効果>

以上説明したように、本発明のレジストパターンの形成方法は、印刷用凹版の画線凹部に粘性インキを充填し、画線凹部以外の非画線部のインキをドクターで除去し、ついで画線凹部内のインキを硬化させ、この後に画線凹部内で硬化されたイ

請求項2のレジストバターンの形成方法は、被印刷体であるTFT基板上に予め薄い粘着性と又は接着性を発揮する被膜を塗布した後、画線凹部内で硬化されたインキの転写を行うので、版の画線凹部内で硬化されたインキが粘着性被膜に付着してTFT基板側に引っ張られる。よってこのレジストバターンの形成方法によれば、転写を容易に行なうことができる。

請求項3のレジストペターンの形成方法はは、次トロジストペターンの形成方とレジストの形成方とレジストの形成方としてあるTFT基板上に予めても転写を行うの転送に使いたないにはなってもではないがある。このためになるではないのではないがあり、柔軟ななるではないが良好になる。このためこのになるインキの転替になってもいるのになるインキの転替になる。インキの転替になる。インキの転替になるインキのをはなるインストペクーンとなるインキのをはなるインキのをはなるインキのをはなるインキのをはなるインキのをはなるインキのをはなるインキのをはなるインキのをはなるインキのをはないますがあります。

われるものとなる。

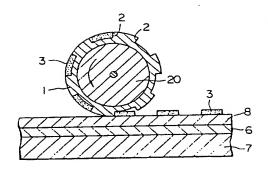
4. 図面の簡単な説明

第1図ないし東4図は実施例1のレジストパターンの形成方法の各工程を示す断面図、第5図は実施例2のレジストパターンの形成方法を説明するための断面図、第6図ないし第8図は実施例3のレジストパターンの形成方法の各工程を示す断面図である。

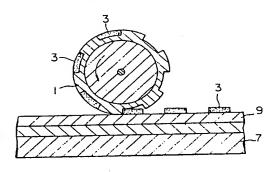
1 … 凹版、 2 … 画線凹部、 3 … インキ、 4 … ドクター、 7 … TFT基板、 8 … 粘着層、 9 … フォトレジスト層。

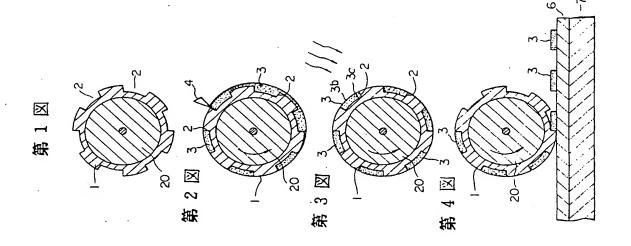
出願人 株式会社ジーティシー

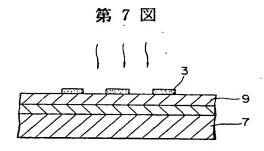
第 5 図



第 6 図







第 8 図

